



第47回 国際電子回路産業展 出展のお知らせ

名称：第47回国際電子回路産業展（電子機器トータルソリューション展 2017 内）

会期：2017年6月7日(水)～9日(金) 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明 3-11-1）

出展場所：東5ホール No. 5B-20

URL：<http://www.jpca2017.com/show2017/index.html>



※上記 URL より来場事前登録[登録無料]をすることができます

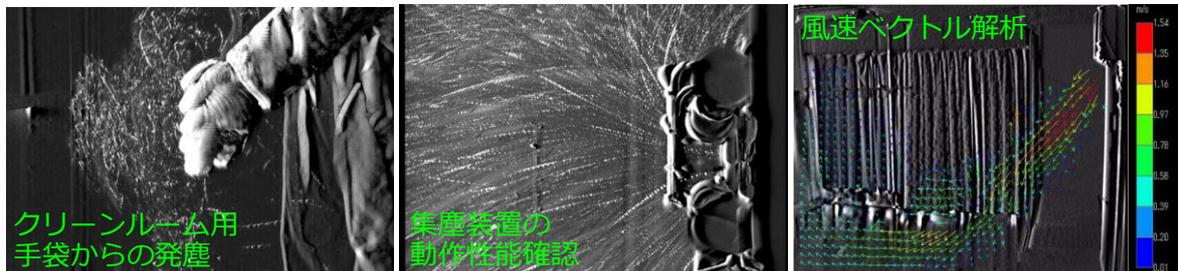
世界最高水準の「微粒子可視化システム」を出展します



可視化光源 **パラレルアイH**

超高感度カメラ **アイスコープ**

微粒子可視化システムによる撮影事例（当社ホームページに動画が掲載されています）



クリーンルーム用
手袋からの発塵

業務終了後の
動作収束確認

風速ベクトル解析

ヒット商品の「Dライト」はマイナーチェンジし、より使いやすくなりました！



表面異物識別ツール **Dライト**



観察例：キーボードの汚れ

微粒子可視化システムは、80ナノメートルの浮遊粒子をリアルタイムに映像化できる世界最高水準の撮影感度をもった可視化装置です。国内外で、システムの販売、システムを利用した受託サービス（生産工程や製造装置内外における微粒子や気流の挙動調査、各種設備性能の評価など）を展開しています。

本展では、各種機材やソフト、撮影事例動画を展示し、微粒子可視化のデモンストレーションも実施します。また、様々な業界から高い評価を頂き、昨年度過去最高の販売台数となりました「Dライト」のほか、まもなく販売を開始する新商品2点も展示します。弊社の高感度な可視化技術を是非会場でご体感下さい。

<本件に関する問い合わせ先>

ビジュアルソリューション事業部 Tel: 03-3639-2206 E-mail: viest@snk.co.jp

～ 詳しくはホームページをご覧ください <http://www.snk.co.jp/particle> ～